

$D(x)$  удовлетворяет однородному Клейна—Гордона уравнению

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + m^2 \right) D(x) = 0 \quad (3)$$

и представима в виде суммы линейно независимых решений этого уравнения  $D_+(x)$  и  $D_-(x)$ :

$$D_{\pm}(x) = \mp \frac{i}{(2\pi)^3} \int e^{i k x} \theta(\pm k_0) \delta(k^2 - m^2) d^3 k, \quad (4)$$

к-рые часто используются в приложениях. Имеет место равенство

$$\frac{\partial D(x-y)}{\partial x_0} \Big|_{x_0=y_0} = \delta(x-y), \quad (5)$$

являющееся следствием перестановочных соотношений для канонически сопряжённых величин  $\Phi(x_0, x)$  и  $\pi(x_0, x) = \partial\Phi(x_0, x)/\partial x_0$ .

П. ф. массивного Дирака поля  $\Psi_a(x)$  имеет вид

$$S_{ab}(x) = i \{ \Psi_a(x), \bar{\Psi}_b(y) \} = (i\gamma_\mu \partial/\partial x_\mu + m)_{ab} D(x), \quad (6)$$

где  $\bar{\Psi}(x) = \Psi^\dagger(x) \gamma_0$ ,  $\gamma_\mu$  ( $\mu = 0, 1, 2, 3$ ) — Дирака матрица,  $\Psi^\dagger$  — эрмитово сопряжённое поле.

Лит.: А хи е з е р А. И., Б е р е с т е ц к и й В. Б., Квантовая электродинамика, 4 изд., М., 1981; Б о г о л ю б о в Н. Н., Ш и р к о в Д. В., Введение в теорию квантованных полей, 4 изд., М., 1984.

А. В. Смилга.

**ПЕРЕХОД КВАНТОВЫЙ** — см. Квантовый переход.

**ПЕРЕХОД МЕТАЛЛ — ДИЭЛЕКТРИК** — фазовый переход, сопровождающийся изменением величины и характера электропроводности при изменении темп-ры  $T$ , давления  $p$ , магн. поля  $H$  или состава вещества.

П. м.— д. наблюдаются в ряде твёрдых тел, иногда в жидкостях и газах (плотных парах металлов). Проводимость  $\sigma$  при П. м.— д. может меняться сильно (в  $10^7$  раз в  $V_2O_3$ , в  $10^{10}$  раз в нестехиометричном  $EuO$ ). П. м.— д. легко идентифицируется, если он является фазовым переходом первого рода. В случае перехода 2-го рода классификация его как П. м.— д. часто затруднительна и условна, т. к. при  $T \neq 0K$  проводимость  $\sigma \neq 0$  по обе стороны перехода и в самой точке перехода непрерывна. Строгое же разделение веществ на металлы и диэлектрики (полупроводники) можно дать только при  $T = 0K$ : у металлов при  $T = 0K$   $\sigma(\omega) \neq 0$ , у диэлектриков  $\sigma(\omega)_{\omega \rightarrow 0} = 0$ . С ростом  $T$  в металлах обычно сопротивление растёт, а в диэлектриках и полупроводниках падает.

В стандартной зонной схеме твёрдых тел в диэлектриках и полупроводниках заполненные зоны отделены от пустых запрещённой зоной (энергетич. щель)  $E_g$ , а в металлах есть зоны, заполненные частично, и электроны могут двигаться по этим зонам в слабом электрич. поле (см. Зонная теория). Структура зон в одноэлектронном приближении связана с симметрией кристаллич. решётки. П. м.— д. может быть связана с изменением решётки, т. е. со структурным фазовым переходом. Такова природа П. м.— д. во мн. квазидномерных соединениях и квазидвумерных соединениях (слоистых). В этом случае переход наз. Пайерса переходом или переходом с образованием волн зарядовой плотности. С изменением симметрии решётки связаны П. м.— д. и в др. веществах, напр. переход белого олова в серое («оловянная чума»). С изменением ближнего порядка связаны П. м.— д., происходящие при плавлении мн. полупроводников (см. Дальний и ближний порядок). Так, в Ge и Si, имеющих в твёрдой фазе решётку типа алмаза, при плавлении меняется ближний порядок и они становятся жидкими металлами.

Уширением разрешённых зон и исчезновением энергетич. щели, обусловленными изменением симметрии решётки, обычно объясняют и металлизацию мн. диэлектриков и полупроводников при высоких давлениях. Возможно, этим определяется наличие металлич. ядра в недрах Земли.

Во мн. веществах наличие диэлектрич. осн. состояния (при  $T = 0K$ ) и П. м.— д. не объясняются одноэлектронной зонной схемой и связаны с ме ж э л е к т р о н и м в з а и м о д е й с т в и е м. Напр., во мн. соединениях переходных и редкоземельных металлов (лантоидов) электроны внутренних, частично заполненных  $d$ - или  $f$ -оболочек оказываются локализованными в ионном остове, и перенос их на соседние ионы, требующийся для появления металлич. проводимости, невозможен вследствие большого проигрыша в энергии межэлектронного взаимодействия (перенесённый «лишний» электрон сильно отталкивается от уже имеющегося на ионе «своего» локализов. электрона). Вещества, являющиеся диэлектриками по этой причине, наз. моттовскими диэлектриками (или диэлектриками Мотта — Хаббарда). К ним относятся, напр., оксиды переходных металлов типа  $NiO$ ,  $CoO$  и т. д. П. м.— д. в подобных системах может быть связан с исчезновением мотт — хаббардовской щели, напр. при изменении давления или темп-ры. Видимо, такова в осн. природа П. м.— д. в  $V_2O_3$  и в сходных соединениях, хотя определ. вклад в переход здесь может давать и взаимодействие электронов с решёткой. В общем случае выделение осн. причины П. м.— д. часто затруднительно, т. к., по-видимому, в переход дают вклад разные механизмы. Если П. м.— д. имеет характер моттовского, то он обычно тесно связан с изменением магн. свойств вещества, т. к. локализов. электроны обладают локализов. магн. моментом. Поэтому вещества в фазе моттовского диэлектрика обычно имеют магн. упорядочение (как правило, антиферромагнитное).

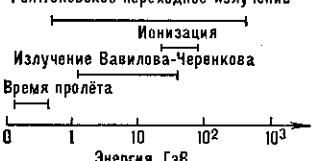
В неупорядоченных системах (неупорядоченные сплавы, сильнолегиров. полупроводники, аморфные вещества) состояние электрона, движущегося в случайн. (хаотич.) потенциале, может оказаться локализованным в пространстве, несмотря на то, что его энергетич. спектр непрерывен (андерсоновская локализация). Соответственно подвижность электрона обращается в нуль, и вещество может оказаться диэлектриком. В этих случаях П. м.— д. (или обратный переход) может быть вызван изменением степени неупорядоченности системы или изменением концентрации электронов (химического потенциала), если уровень Ферми пересечёт т. п. порог подвижности и выйдет в область делокализов. состояний.

Явление П. м.— д. используется на практике (термисторы и резисторы, устройства для записи и хранения информации и т. д.).

Лит.: М о т т Н. Ф., Переходы металлы — изолятор, пер. с англ., М., 1979; Б у г а е в А. А., З а х а р ч е н я Б. П., Ч у д н о в с к и й Ф. А., Фазовый переход металлы — полупроводник и его применение, Л., 1979. Д. И. Хомский.

**ПЕРЕХОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕТЕКТОР** — детектор быстрых заряж. частиц, регистрирующий переходное излучение, испускаемое при пересечении частицей границы раздела сред с разл. диэлектрич. проницаемостью. Интенсивность переходного излучения в широкой области энергий пропорц. квадрату заряда частицы ( $Ze^2$ ) и лоренц-фактору частицы  $\gamma = [1 - (v/c)^2]^{-1/2}$ , где  $v$  — скорость частицы. Оси. часть излучения ле-

Рентгеновское переходное излучение



жит в рентг. диапазоне частот и направлена вперёд в угол  $\theta \approx 1/\gamma$ . Эти свойства рентг. переходного излучения (РПИ) используют для идентификации (определения массы или заряда) частиц высоких энергий ( $\gamma \geq 10^3$ ), когда применение др. методов невозможно или затруднено (рис. 1).